$Fe/ZnO(000\overline{1})$ 界面的同步辐射光电子能谱研究*

王国栋 张 旺 张文华 李宗木 徐法强*

(中国科学技术大学国家同步辐射实验室,合肥 230029) (2006年9月7日收到 2006年11月30日收到修改稿)

利用同步辐射光电子能谱研究了 Fe/ZnO 生长模式、界面化学反应和电子结构.结果表明,Fe 在 ZnO(0001)表面 以类 SK 模式生长(单层加岛状生长).当沉积约 2 Å 的 Fe 后,生长模式开始从二维层状生长转变成混合模式生长. 界面价带谱和 Fe3p 芯能级谱的分析表明,在低覆盖度下,约有一个原子层(约1.5 Å)的 Fe 被 ZnO(0001)面的外层 O 原子氧化 随着沉积厚度的增加,金属态 Fe 的信号逐渐增强.当吸附了 5.1 Å 的 Fe 时,出现了较强的金属 Fe 的 Fermi边,说明出现了 Fe 的金属态.此外,在 Fe 原子吸附过程中,样品功函数在 Fe 厚度为 0.2 Å 时达到最小值 4.5 eV ,偶极层形成后逐渐稳定在 4.9 eV.

关键词:同步辐射光电子能谱,Fe/ZnO界面,生长模式,功函数 PACC:7155D,7320A,7340N,7360D

1.引 言

ZnO 是宽禁带 II - VI族自激活半导体材料,在室 温下的禁带宽度为 3.37 eV^[1].作为第三代半导体材 料 ZnO 在光学、电学、声学方面的研究,已取得了很 大进展.自二十世纪九十年代以来,ZnO 材料因在磁 存储半导体集成器件以及自旋注入器件中潜在的应 用价值而在自旋电子学领域受到人们的极大关 注^[2-5],其中铁磁性金属(Mn 和 Co)在 ZnO 体相中的 掺杂和表面的生长成为研究的热点之—^[6-8].

由于金属在氧化物半导体表面的生长过程中涉 及原子扩散、金属间化合物或氧化物形成等复杂界 面反应,所以不同的金属在 ZnO 表面的生长方式也 存在很大的差异,二维和三维的生长方式都有报 道^[9—12].另一方面,尽管人们对金属(Cu,K等)/ZnO 界面进行了不少的研究,但是磁性金属 Fe/ZnO 界面 的研究则很少报道.

本文利用常规和同步辐射光电子能谱(XPS 和 SRPES)原位研究了室温下形成的 Fe/ZnO 界面,较详 细的讨论了界面形成机理、Fe 在 ZnO 表面的生长模 式,分析了 Fe 和 ZnO 的界面相互作用以及样品功函 数的变化.

2. 实 验

同步辐射光电子能谱实验在中国科技大学国家 同步辐射实验室表面物理实验站进行.实验站配备 了英国 VG 公司的 ARUPS10 型高分辨角分辨光电子 能谱仪.其中,分析室配备了双阳极 X 射线源(Mg 靶和 Al 靶)低能电子衍射(LEED),半球形角分辨 能量分析器以及氩离子枪.生长室配备了晶振膜厚 测量仪和高温蒸发炉.光束线能量在 10—200 eV 范 围内连续可调.单色器分辨率(*E*/△*E*)在 1000 左右.

ZnQ(0001)单晶片从合肥科晶公司购买,尺寸为 8 mm×5 mm×1 mm,先用丙酮超声清洗,然后用去 离子水清洗,最后用氮气吹干传入样品室.样品表面 清洁采用氩离子溅射和 580℃氧气氛退火循环处 理,直到由 XPS 和 SRPES 价带谱观察不到 C 和其他 杂质污染,并可以清晰地看到 ZnO 的 LEED 六方点 阵(如图1所示).然后在低蒸发速率下逐步沉积金 属 Fe,并在不同厚度下采集价带和芯能级光电子 谱,XPS 采用 Mg 靶的 Ka(1253.6 eV)射线源,通过能 为50 eV_SRPES 实验中采用28 eV光子能量激发价带 和 Zn3d,180 eV 的光子能量激发 Fe3p.

^{*}国家自然科学基金(批准号:10505019)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail :fqxu@ustc.edu.cn

金属 Fe 的蒸发采用德国 CREATEC 公司生产的 THC -40-10-SH 型高温蒸发源,温度控制精度为 ±0.1℃,高纯度的金属 Fe(99.99%)在蒸发前充分 除气,在蒸发过程中,真空优于 2.66×10⁻⁷ Pa,利用 晶振膜厚测量仪测定 1430℃时的蒸发速率为 1.3 Å/min.整个生长过程中,ZnO 衬底的温度保持在 室温.



图 1 经过氩刻退火循环处理后得到的清洁 ZnO(0001)面的 LEED 图($E_p = 146 \text{ eV}$)

3. 结果与讨论

3.1. Fe/ZnO(0001)的生长模式

金属在 ZnQ(0001) 氧极性面的生长模式以碱金 属(Na,K)和贵金属(Cu,Ag)研究的较为广泛^[9-12], 大都采用低能离子散射的方法^[13,14],而利用光电子 能谱的方法研究铁磁性金属 Fe/ZnO 界面生长的则 少见报道.

通常利用衬底的光电子能谱信号强度随表面 Fe 薄膜厚度的衰减情况可以确定表面 Fe 薄膜的生 长模式^[15].图 χ a)是 Fe 沉积过程中 Zn3d 芯能级的 SRPES 谱 ,从图中可以看出 ,除了 Zn3d 的位置发生 了明显的变化外(这一点将在下一部分讨论),Zn3d 峰面积强度随 Fe 膜的沉积迅速衰减.图 2(b)是 Zn3d 峰面积强度比值 I_s/I_s (相对于清洁 ZnO 表面) 随 Fe 膜厚度的变化 ,从图中分析可知 Fe 在极性 ZnQ(0001)面是类 SK 模式生长(单层加岛状生长). 吸附约 2 Å 的 Fe 前 ,Fe 薄膜的生长模式很接近二维 生长方式 相当于 1 个 Fe 原子单层覆盖了 ZnO 表 面,当吸附2Å的Fe时,实验曲线出现了拐点,2Å 之后,Fe薄膜开始以混合模式生长.原子力显微镜 (AFM)图(文中未给出)观察到吸附了30Å的Fe的 样品表面为岛状结构,说明此时存在二维和三维共 生长.所以,总体来看Fe在极性ZnO(0001)面是一 种类SK模式生长.这与Yoshihara等人报道的Cu在 ZnO(0001)表面的生长模式是一致的^[131].



图 2 (a)不同铁膜厚度时 ZnO的 Zn3d 芯能级的 SRPES (b)Zn3d 芯能级峰面积强度比值(I_s/I_o)随 Fe 膜厚度变化的曲线 I_o 是清 洁 ZnO 表面 Zn3d 峰面积 I_s 是吸附 Fe 后 Zn3d 峰面积 实点是 实验值 ,虚线是理论二维生长趋势

3.2. 界面电子结构和化学作用

图 3(a)是不同铁膜厚度时表面价带的变化.在 清洁表面的 ZnQ(0001) /价带谱中,可以发现在 Fermi 能级以下 4.5 eV 和 7.5 eV 处有 2 个峰,分别对应由 Zn4s 和 O2p 原子轨道杂化引起的表面态^[16,17].在 Fe 原子逐渐沉积过程中,由 Fe3d 电子导致的带隙态逐 渐增强,在沉积了 5.1 Å 的 Fe 时, Fermi 能级已经变得很清晰,说明此时已经出现 Fe 的金属相.

在整个沉积过程中,Fe3p 谱发生了明显的变化,如图 3(b)所示.在沉积了约 1 Å 的 Fe 的初始阶段,Fe3p 的峰位置在 56 eV,完全是氧化态的 Fe²⁺. 随着 Fe 沉积厚度的增加,Fe²⁺峰的强度逐渐减弱至 消失,而在 53.6 eV 的位置出现了金属态 Fe⁰ 的峰, 其强度逐渐加强.另外值得注意的是在沉积过程中, 51 eV 的位置处有一个峰,且在 1.5 Å 的 Fe 沉积以后 该峰的强度基本保持不变,可以归属为 Fe 的表面态 Fe^{*},由于 Fe^{*}局限于样品表面,只与最外层的 Fe 原 子结构相关^[18],所以在形成 1 个 Fe 原子层后,其强 度和位置不再发生明显变化.

Fe3p 谱及其解迭后的分谱同时示于图 3(b)中. 根据每个分谱中 Fe²⁺ 峰面积的相对强度,我们发现 在吸附了约 1 Å 的 Fe 时,Fe 原子都被氧化成 Fe²⁺, 而在吸附了约 2 Å 的 Fe 时,Fe²⁺ 峰面积达到最大 值 随后其强度开始减弱,在沉积了 5.1 Å 的 Fe 薄 膜以后,几乎观察不到 Fe²⁺ 的信号.由此可以估算 Fe 在沉积过程中被氧化的厚度^[19].从图 3(c)可知, 最初吸附的 2 Å 的 Fe 薄膜只有约 1.5 Å 被氧化,随 后 Fe 原子的吸附也没有导致氧化层厚度的增加.可 见,Fe 与衬底的相互作用并不强,仅发生在吸附的 约 1 个原子层中.



图 3 不同铁膜厚度时 (a)价带谱的变化 (b)Fe3p 芯能级的变化 ,Fe²⁺ ,Fe⁰ ,Fe^s 分别对应氧化态、金属态、 表面态 (c)Fe 氧化层厚度的变化曲线 ,吸附 1 Å Fe 原子时完全生成 Fe²⁺ ,其峰面积为 I_o ,其他厚度下 Fe²⁺ 峰面积与 I_o 的比值来确定氧化层厚度

3.3. 样品表面功函数的变化

图 4(a)是样品加了 – 7 eV 偏压时清洁 ZnO 的 价带谱,根据功函数的计算公式 $W_{work-function} = h\nu$ – ($E_F - E_{cutof}$)^{20]},测得的 ZnO 样品的功函是 $W_{work-function} = 28$ –(29 – 6.1)= 5.1 eV,接近以前文献 报道的5.2 eV^[21].



图 4 (a)加 – 7 eV 偏压时清洁 ZnQ(000ī) 表面的价带谱 (b)不同铁薄膜厚度时样品功函数和衬底 Zn3d 芯能级结合能变化曲线

Fe 薄膜的沉积过程中,我们发现样品功函数和 Zn3d 的位置都在不断的变化.依据图 2(a)做 Zn3d 芯能级的位置随 Fe 覆盖度的变化曲线,以及根据二 次边能量位置计算得到的不同金属沉积厚度时样品 功函数的变化示于图 4(b).从图 4(b)中可以发现 样 品功函数呈现先下降后升高的趋势,在初期生长过程 中急剧下降 吸附了 0.2 Å 的 Fe 的功函数与洁净 ZnO 的功函数相比下降了 0.6 eV 达到 5.1-0.6=4.5 eV; 在吸附了约3Å的Fe以后 相对于纯净的ZnO来说 下降了 0.2 eV 并趋于稳定 ,为 5.1 - 0.2 = 4.9 eV. 通 常样品表面功函数的变化与表面结构的变化密切相 关^[22] 对于 Fe/ZnO(0001)体系来说,第一次变化表 明新沉积的 Fe 原子电负性低 ,电荷从金属 Fe 转移 到衬底上 样品功函数减小,第二次变化是由于随着 Fe 沉积量的增加 在 ZnO 表面逐渐形成了 δ^+ Fe- δ^- O 偶极层 偶极效应降低了表面电子的电离电位 即 增加了样品功函数,这种功函数的变化与其他金属/ 氧化物界面体系的变化非常相似^[14,20].图 4(b)中 Zn3d 结合能位置变化的大小和趋势恰与样品功函 数的变化相对应,在吸附了0.2Å的Fe时Zn3d结合 能迅速向高结合能方向移动了约 0.6 eV 随后又减 少了 0.4 eV.

4.结 论

利用 SRPES 研究了 Fe/ZnO(0001)体系初始阶段的生长模式、界面电子结构以及样品功函数的变化 基于以上分析,可以得出以下结论:

(1)室温下,Fe在ZnQ(0001) 氧极性面的生长模 式是类 SK模式.

(2)室温下 吸附的 Fe 原子并没有与 ZnO 发生 置换反应,但在低覆盖度下,约有 1 MI(约 1.5 Å)的 Fe 吸附层被极性面的 O 原子氧化成 Fe²⁺,随着 Fe 薄膜的进一步沉积,金属态 Fe 的厚度逐渐增加,并 在 5.1 Å 时形成了清晰的金属态 Femi 边.

(3) 秩薄膜沉积过程中样品功函数发生了相应 的变化 表明样品表面偶极层的形成对样品表面电势 产生了影响 功函数在沉积了约0.2Å的 Fe 薄膜时达 到最小值4.5 eV 偶极层形成后逐渐稳定在4.9 eV.

- Michael H H , Samuel M , Henning F , Hao Q Y , Yi Y W , Hannes
 K , Eicke W , Richard R , Yang D Y 2001 Science 292 1897
- [2] Dietl T , Ohno H , Matsukura F , Cibert J ,Ferrand D 2000 Science 287 1019
- [3] Dietl T 2002 Semi. Sci. Technol. 17 377
- [4] Liu C , Yun F , Morkoc H 200: _____ later . Sci . 16 555

- [5] Sato K ,Katayama Y H 2001 Phys. E 10 251
- [6] Potzger K, Zhou S Q, Reuther H, Mocklich A, Eichhom F, Schell N, Skorupa W, Helm M, Fassbender J, Herrmannsdorfer T, Papageorgiou T P 2006 Appl. Phys. Lett. 88 052508
- [7] Darshan C K , Ogale S B , Lofland S E , Dhar S , Metting C J , Shinde S R , Ma Z , Varughese B , Ramanujachary K V , Riba L S , Venka-

tesan T 2004 Nature Mater. 3 709

- [8] Garca M A, Ruizonzalez M L, Quesada A et al 2005 Phys. Rev. Lett. 94 217206
- [9] Petrie W T , Vohs J M 1994 J. Chem. Phys. 101 8098
- [10] Gaebler W , Jacobi K , Ranke W 1978 Surf. Sci. 75 355
- [11] Jacobs H , Mokwa W , Kohl D , Heiland G 1985 Surf. Sci. 160 217
- [12] Roberts S ,Gorte R J 1990 J. Chem. Phys. 93 5337.
- [13] Yoshihara J , Campbell J M , Campbell C T 1998 Surf. Sci. 406 235
- [14] Emst K H , Ludviksson A , Zhang R , Yoshihara J ,Campbell C T 1993 Phys. Rev. B 47 13782
- [15] Nakajima N , Kato H , Okazaki T , Sakisaka Y 2004 Surf. Sci. 561 79

- [16] Gopel W, Pollmann J, Ivanov I, Reihl B 1982 Phys. Rev. B 26 3144
- [17] Girard R T , Tjemberg O , Chiaia G , Soderholm S , Karlsson U O , Wigren C , Nylen H ,Lindau I 1997 Surf. Sci. 373 409
- [18] Arranz A, Perez-Dieste V, Palacio C 2002 Surf. Sci. 521 77
- [19] Benedetti S, Luches P, Liberati M, Valeri S 2004 Surf. Sci. 572 L348
- [20] See A K ,Bartynski R A 1994 Phys. Rev. B 50 12064
- [21] Bai X D , Wang E G ,Gao P X ,Wang Z L 2003 Nano Letters 114 73
- [22] Jia J F, Dong G C, Wang L L, Ma X C, Xue Q K 2005 Acta Phys. Sin. 54 1523 (in Chinese)[贾金峰、董国材、王立莉、马旭村、 薛其坤 2005 物理学报 54 1523]

Synchrotron radiation photoemission studies on Fe/ZnO($000\overline{1}$) interface *

Wang Guo-Dong Zhang Wang Zhang Wen-Hua Li Zong-Mu Xu Fa-Qiang[†]

(National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei 230029, China)

(Received 7 September 2006; revised manuscript received 30 November 2006)

Abstract

The growth , interfacial reaction , and electronic structure of Fe on ZnO($000\overline{1}$) surface were studied using synchrotron radiation photoemission spectroscopy(SRPES). It was found that Fe layer grows in a way similar to the Stranski-Krastanov mode at room temperature. After ~ 2 Å Fe deposited on the surface , the growth mode changes from the layer-by-layer to a mixed mode. At low coverage , about one monolayer of iron (ca. 1.5 Å) is oxidized by the outer oxygen atoms on ZnO($000\overline{1}$) surface. Analysis of the valence band and the Fe3p photoemission spectra indicated that below 2 Å coverage , Fe²⁺ species exists at the Fe/ZnO interface , followed by the formation of a metallic iron overlayer. A sharp Fermi edge appears at 5.1 Å coverage , indicating the formation of the bulk metallic Fe film. Furthermore , work-function of the sample decreases to a minimum of 4.5 eV at 0.2 Å Fe , then goes to 4.9 eV with the formation of a dipole layer at the interface.

Keywords : synchrotron radiation photoemission spectroscopy (SRPES), Fe/ZnO interface, growth mode, work function PACC : 7155D, 7320A, 7340N, 7360D

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10505019).

[†] Corresponding author. E-mail :fqxu@ustc.edu.cn